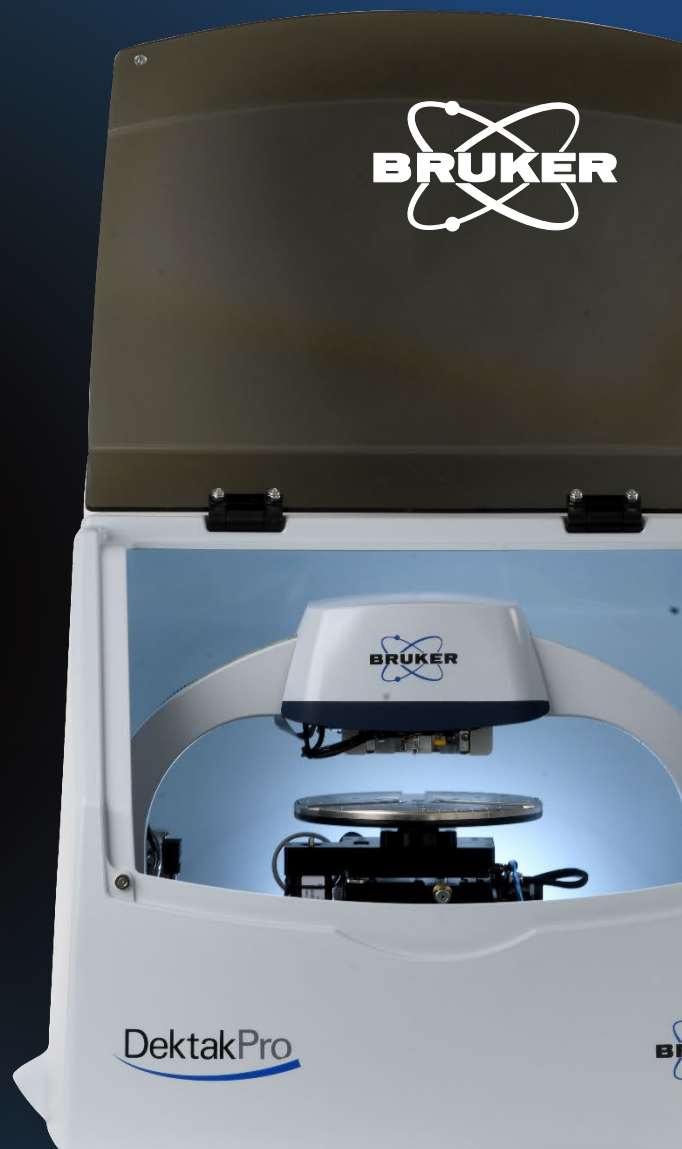


DektakPro

比類ない精度、
圧倒的な性能と再現性

年度末キャンペーン 2026

業界スタンダード触針式薄膜段差計 DektakProを特価にて
ご提供致します。是非この機会をご活用下さい。



Dektak Pro Stylus Profiler— 第11世代触針式プロファイリングシステム 年度末キャンペーン実施中

触針式薄膜段差計 Dektak Proシリーズ

価格 **¥7,700,000～** (税別)

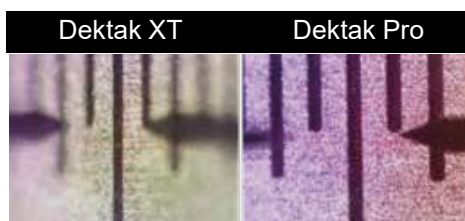
期間：～2027年3月26日(金)迄(注文受付期間)

※仕様により納期が変わりますので詳しくは営業までお問合せ下さい。



装置名	DektakPro-Entry型 高性能触針式薄膜段差計
電源	100-120VAC仕様
PC	PCシステム(OS: Windows11 ※ご相談下さい)
ディスプレイ	23インチモニター
ステージ	4inch XY サンプルステージ
スタイラス	2μm 触針もしくは12.5μm触針
防振台	卓上空気ばね式防振台
搬送	国内搬送・組立調整・取り扱い説明費 * 作業台・コンプレッサーは含まれません。

光学顕微鏡の画像比較



新しいアルゴリズムにより、視野内全域でフォーカスが合い、対象の特徴をこれまで以上に捉えやすくなりました。

●本キャンペーンの内容および期間は、予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。●各製品名、Brukerロゴは、米国Bruker Corporationの商標または登録商標です。



ブルカー・ジャパン株式会社
ナノ表面計測事業部

〒104-0033 東京都中央区新川1-4-1 Tel:03-3523-6361 FAX:03-3523-6364
Email: Info-nano.BNS.JP@bruker.com Web: www.bruker-nano.jp

VisionMap ソフトウェアのご案内

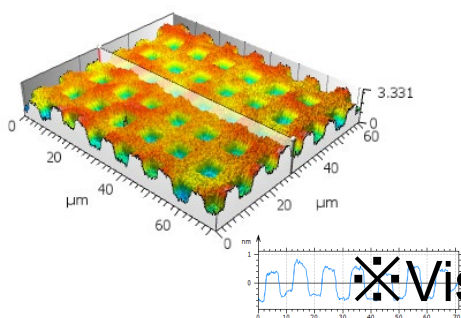
VisionMapは、Bruker社の標準付属解析ソフトウェアであるVision64とは異なり、別途提供される有償の高度解析ソフトウェアです。

世界中で数千人のエンジニア、科学者、測定者に利用されている2Dおよび3Dの表面性状解析において業界を代表する解析ツールです。BrukerのContourシリーズはもちろん、他社製のレーザー顕微鏡、白色干渉計、原子間力顕微鏡、Dektakなど、多様な形状データフォーマットに対応しており、表面性状データの統合管理と解析を可能にします。 ※VisionMapソフトウェアは有償オプションです。現在実施中の年度末キャンペーンの対象外となります。

高度な解析機能(一例)

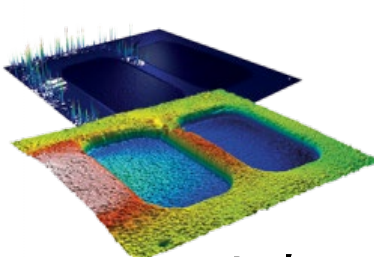
3Dビューと断面抽出

読み出しあらゆるデータにおいてグラフィカルで精細な3Dモデルを構築します。任意の断面プロファイルの抜き出しも容易です。



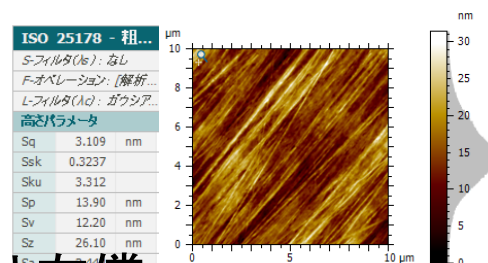
データ補正

水平レベリング、ROIの抜き出しはじめ、高度なアルゴリズムによりアーティファクトを除去し、データ解析の準備をします。



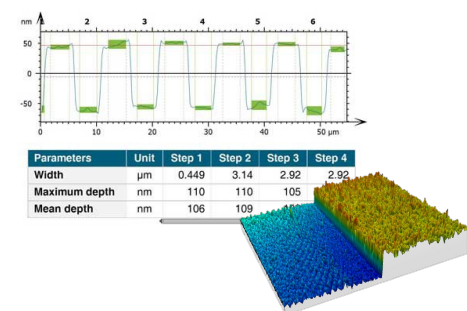
粗さ解析

ISO 25178、ISO 21920-1、ISO 13565、ISO 21920およびその他の国の基準などによる粗さと表面性状パラメータを計算します。



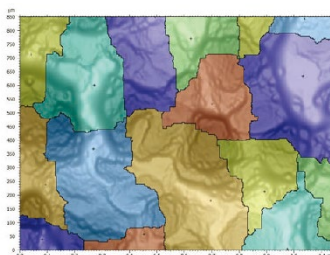
形状評価

形状の解析: 距離、確度、面積、ステップ高、容積などを計算します。



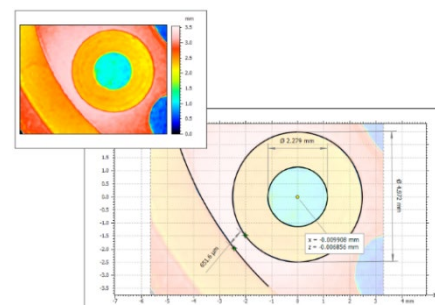
粒子解析・凹凸解析

粒子、粒子、島、隆起、孔、およびモチーフを自動的に検出。カウント、クラス分け、統計処理が可能です。

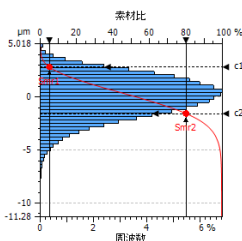


2次元輪郭解析

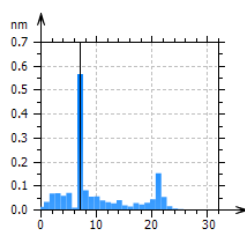
インタラクティブツールを使用して、寸法(距離、半径、直径、角度など)を計算します



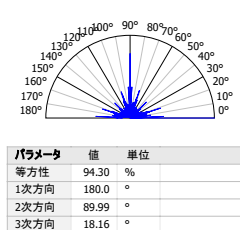
ベアリング解析



周波数解析



テクスチャ評価



ワークフロー表示



マルチ言語対応

